



Acceptance protocol

Serial Number

Date:

Operator:

TE295: Reflectances of the gray patches*

Patch	Reference reflectance	Measured reflectance**	Deviation	Measured density
Background	0,18	0,13	-0,05	0,90
SK high	0,05	0,05	0,01	1,29
	0,50	0,47	-0,03	0,33
SK low	0,08	0,09	0,01	1,05
	0,28	0,28	0,00	0,56

TE295 Siemens star 144 Cycles: Reflectances of the gray patches*

Patch	Reference reflectance	Measured reflectance**	Deviation	Measured density
1 (white)	1,00	1,00	0,00	0,00
2	0,93	0,86	-0,07	0,06
3	0,87	0,80	-0,07	0,10
4	0,80	0,72	-0,08	0,14
5	0,74	0,64	-0,10	0,19
6	0,67	0,59	-0,08	0,23
7	0,61	0,53	-0,08	0,28
8	0,54	0,47	-0,07	0,33
9	0,48	0,41	-0,06	0,38
10	0,41	0,37	-0,04	0,44
11	0,34	0,32	-0,03	0,50
12	0,28	0,25	-0,03	0,61
13	0,21	0,24	0,02	0,63
14	0,15	0,13	-0,01	0,87
15	0,08	0,08	0,00	1,09
16 (black)	0,02	0,05	0,03	1,35

TE295 Siemens star 72 Cycles: Reflectances of the gray patches*

Patch	Reference reflectance	Measured reflectance**	Deviation	Measured density
1 (white)	1,00	1,00	0,00	0,00
2	0,93	0,86	-0,07	0,06
3	0,87	0,80	-0,07	0,10
4	0,80	0,73	-0,08	0,14
5	0,74	0,65	-0,09	0,19
6	0,67	0,59	-0,08	0,23
7	0,61	0,53	-0,08	0,28
8	0,54	0,48	-0,07	0,32
9	0,48	0,42	-0,06	0,38
10	0,41	0,37	-0,04	0,44
11	0,34	0,32	-0,03	0,50
12	0,28	0,25	-0,03	0,61
13	0,21	0,23	0,02	0,63
14	0,15	0,13	-0,01	0,87
15	0,08	0,08	0,00	1,08
16 (black)	0,02	0,05	0,03	1,34

* individually measured on center star